**Regulamin prowadzenia badań wstępnych i szkoleniowych w Centrach Doskonałości XFEL w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.t. „*Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)*” (dalej: „projekt”)**

1. Do podstawowej działalności Centrów Doskonałości XFEL (CD XFEL) należy prowadzenie:
   1. szkoleń (badań szkoleniowych) mających na celu zdobycie przez polskich naukowców doświadczenia w używaniu technik badawczych stosowanych w pomiarach na źródle EuXFEL;
   2. badań wstępnych mających na celu uzyskanie danych doświadczalnych komplementarnych do tych, jakie można uzyskać z użyciem źródeł XFEL, koniecznych do przygotowania wysokiej jakości wniosków badawczych na EuXFEL.
2. Realizacja badań wstępnych oraz szkoleniowych następuje na podstawie wniosków składanych do Rady Projektu na adres e-mail: cd-xfel@ifpan.edu.pl, przez zainteresowanego polskiego naukowca, indywidualnie – w imieniu własnym, lub w imieniu grupy badawczej.
3. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca powinien przedstawić koncepcję badań osobie wyznaczonej do kontaktu. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z polskimi grupami badawczymi są:
   1. CD XFEL IFPAN – dr hab. inż.Ryszard Sobierajski (ryszard.sobierajski@ifpan.edu.pl).
   2. CD XFEL UW – dr hab. Katarzyna Jarzembska (katarzyna.jarzembska@uw.edu.pl).
   3. CD XFEL UAM - dr Adam Glinka (adam.glinka@amu.edu.pl), w zakresie aparatury laserowej oraz optycznych spektrometrów stacjonarnych oraz prof. dr hab. Maciej Kozak (mkozak@amu.edu.pl) w zakresie techniki SAXS.
   4. CD XFEL NCBJ - dr inż. Adam Padée ([Adam.Padee@ncbj.gov.pl](mailto:Adam.Padee@ncbj.gov.pl)).
4. W przypadku kontynuacji badań na tym samym układzie pomiarowym wymagania ujęte w pkt. 2 mogą zostać pominięte.
5. Wniosek o przeprowadzenie badań wstępnych lub szkoleniowych powinien zawierać:
   1. informacje na temat uczestnika (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, podmiot macierzysty, dane kontaktowe, CV naukowe, numer ORCID lub analogiczny – jeśli jest przypisany);
   2. zwięzłą (do 250 słów) informację o prowadzonej przez uprawnionego działalności naukowej, w szczególności jej związku z badaniami XFEL (może być częścią CV naukowego);
   3. zwięzły opis związku planowanych badań wstępnych lub szkoleniowych, zawierający zakres oczekiwanego wsparcia ze strony CD XFEL.
6. Aplikacje są przyjmowane w trybie ciągłym.
7. W ramach jednego wniosku można aplikować o jedną sesję pomiarową lub szkoleniową. Kolejne aplikacje o następne sesje wnioskodawcy będą rozpatrywane na podstawie uzyskanych wyników naukowych/szkoleniowych.
8. Wniosek jest oceniany pod względem formalnym i merytorycznym przez Radę Projektu, w której skład może być w razie potrzeby rozszerzony o zaproszonych ekspertów.
9. W ocenie merytorycznej wniosku brane są pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
   1. związek proponowanych działań z tematyką badań z użyciem XFEL;
   2. potencjał naukowy uprawnionego;
   3. pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają uprawnieni, którzy przedmiotowego dofinansowania z projektu wcześniej nie uzyskali;
   4. uzyskane wcześniej wyniki badań wstępnych i/lub szkoleniowych (o ile dotyczy);
   5. preferowane będą wnioski nowych uczestników przy jednoczesnych staraniach o pełne zakończenie już rozpoczętych badań i/lub szkoleń.
10. Rada Projektu w terminie 2 tygodni wydaje pisemną decyzję o akceptacji wniosku lub jej braku oraz terminie jego realizacji (w ramach istniejącej kolejki projektów). Decyzja ta nie stanowi decyzji administracyjnej. Rada Projektu może także zwrócić wniosek uprawnionemu z prośbą o jego uzupełnienie.
11. Dopuszcza się możliwość czasowego ograniczenia zakresu tematycznego realizowanych projektów, np. w związku z profilem tematycznym konkursu projektów organizowanym przez EuXFEL lub tematyką badań prowadzonych w danym CD XFEL.
12. Lista zaakceptowanych projektów będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej CD XFEL.
13. W danym roku liczba wyłonionych zwycięzców może zależeć od liczby złożonych aplikacji i możliwości ich realizacji w centrach oraz dostępnych na ich finansowanie środków w przyznanym grancie.
14. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego nawiązania kontaktu z osobą reprezentującą wybrane CD XFEL lub dalej inną wyznaczoną osobą w celu:
    1. ustalenia warunków pomiarów oraz możliwości technicznych wykonania badań,
    2. ustalenia czasu (liczby dni) niezbędnego na wykonanie badań,
    3. ustalenia listy osób z CD XFEL zaangażowanych w badania oraz merytoryczną analizę i interpretację uzyskanych wyników.
15. Realizacja badań wstępnych lub szkoleniowych jest bezpłatna dla wnioskodawcy.
16. CD XFEL mogą także pokryć część kosztów drobnych materiałów (np. rozpuszczalniki, drobne elementy optyczne, kuwetki pomiarowe, uchwyty do próbek, itp.) w trakcie prowadzenia planowanych badań wstępnych i szkoleniowych zgodnie z warunkami grantu.
17. Czas dostępu do udostępnionej aparatury przez Centra Doskonałości
    1. CD XFEL deklarują czas rozpoczęcia badań wstępnych lub szkoleniowych nie dłuższy niż 30 dni od akceptacji wniosku przez Radę. W okresie wakacyjnym czas ten może ulec wydłużeniu.
    2. W przypadku niestandardowych pomiarów (wymagających dodatkowej adaptacji aparatury) czas dostępu może się wydłużyć o czas niezbędny do wykonania danej adaptacji.
    3. CD XFEL deklarują dołożyć wszelkich starań, aby infrastruktura była gotowa do pracy. Biorąc jednak pod uwagę złożoność części układów, mogą wystąpić przerwy w dostępności i opóźnienia spowodowane oczekiwaniem na serwis lub części zamienne.
18. Poniżej określone zostały dla każdego z CD XFEL udostępniana dla beneficjentów programu aparatura oraz czas pomiarowy/szkoleniowy.
    1. CD XFEL IFPAN
       1. Laser femtosekundowy dużej mocy wraz z układem generacji wyższych harmonicznych i linią opóźniającą -
       2. CD XFEL IFPAN deklaruje dla wykonawców projektów dostęp do aparatury laboratorium SL1 IFPAN. W skład udostępnianej aparatury wchodzą: transmisyjny i skaningowy mikroskop elektronowy, dyfraktometr proszkowy i wysokorozdzielczy, spektrometr fotoelektronów, spektrometr jonów, mikroskop optyczny.
       3. CD XFEL IFPAN deklaruje dostęp do 12 sesji pomiarowych (każda sesja trwająca do 5 dni) w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji pomiarowych w roku kalendarzowym i czasu ich trwania za zgodą Kierownika CD XFEL IFPAN. W trakcie sesji pomiarowej udostępniane będą urządzenia wymienione w pkt. 18.1.2 i/lub 18.1.1.
    2. CD XFEL UW
       1. Spektrometr IR dla ciała stałego (pracujący w zakresie temperatur od pokojowej do 10 K).
       2. Dyfraktometr rentgenowski (pracujący w zakresie temperatur do temperatury pokojowej do 100 K, posiadający przystawkę laserową/LED oraz komory wysokociśnieniowe).
       3. Układ do badania emisji próbek i czasu zaniku luminescencji z rozdzielczością nanosekundową (pracujący w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 100 K).
       4. CD XFEL UW deklaruje dostęp do 12 sesji pomiarowych (każda sesja trwająca do 5 dni) w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji pomiarowych w roku kalendarzowym i czasu ich trwania za zgodą Kierownika CD XFEL UW. W przypadku każdej z wyżej wymienionej aparatury istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji pomiarowych w roku kalendarzowym za zgodą Kierownika CD XFEL UW. W trakcie sesji pomiarowej udostępniane będą urządzenia wymienione w pkt. 18.2.2, 18.2.3 i/lub 18.2.1.
    3. CD XFEL UAM
       1. Stacjonarny spektrofluorymetr UV-Vis.
       2. Stacjonarny spektrofotometr optyczny.
       3. Femtosekundowy spektrometr laserowy - CD XFEL UAM deklaruje dostęp na 12 sesji pomiarowych (każda sesja maksymalnie po 5 dni) w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji pomiarowych w roku kalendarzowym i czasu ich trwania za zgodą Kierownika CD XFEL UAM.
       4. Układ laboratoryjny do pomiarów SAXS.
       5. W przypadku aparatury wymienionej w pkt. 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3 CD XFEL UAM deklaruje dostęp do 12 sesji pomiarowych (każda sesja maksymalnie po 5 dni) w roku kalendarzowym. W przypadku aparatury wymienionej w pkt. 18.3.4, CD XFEL UAM deklaruje dostęp do 10 sesji pomiarowych (każda sesja maksymalnie po 5 dni) w roku kalendarzowym. Istnieje możliwość zwiększenia liczby sesji pomiarowych w roku kalendarzowym i czasu ich trwania za zgodą Kierownika CD XFEL UAM. W trakcie sesji pomiarowej udostępniane będą urządzenia wymienione w pkt. 18.3.1-18.3.4.
    4. CD XFEL NCBJ
       1. Przestrzeń do przechowywania danych pochodzących z EuXFEL oraz dostęp do interaktywnej maszyny umożliwiającej przeglądanie i analizę tych danych – CD XFEL NCBJ deklaruje dostęp dla 12 użytkowników rocznie z limitem 30 TB na osobę, możliwym do zwiększenia w razie uzasadnionej potrzeby.
       2. Łącze do EuXFEL o maksymalnej przepustowości 100 Gbps.
    5. Warunkiem dostępu do aparatury wymienionej w pkt. 18.1.1, 18.2.1 oraz 18.3.1 jest zapewnienie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach projektu funduszy na jej zakupienie. W przypadku, kiedy takie finansowanie nie będzie możliwe, z zakresu badań szkoleniowych i wstępnych prowadzonych w CD XFEL zostaną wykluczone następujące tematy:
       1. w CD XFEL IFPAN - badania czasowo-rozdzielcze typu *pompa-sonda;*
       2. w CD XFEL UW - badania wstępne wymagające pomiarów metodą spektroskopii w podczerwieni w ciele stałym w szerokim zakresie temperatury co za tym idzie ustalenie optymalnej fali wzbudzającej, określenie zmian strukturalnych w próbce, stopnia konwersji, bariery aktywacji procesu czy trwałości stanu wzbudzonego itd.;
       3. w CD XFEL UAM - w przypadku badań nad związkami emitującymi do pełnej interpretacji wyników z pomiarów czasowo-rozdzielczych (obecność emisji wymuszonej), niezbędna jest informacja o położeniu stacjonarnego widma emisji, którą będzie można uzyskać przy wykorzystaniu ww. aparatury.
    6. CD XFEL zapewniają obsługę udostępnionej aparatury.
    7. Istnieje bezpłatna możliwość przetestowania własnych przystawek/uchwytów pomiarowych, jeśli są one kompatybilne z istniejącym sprzętem pomiarowym. W przypadku potrzeby dokonania większych modyfikacji dostępnej aparatury, wymagających zakupu środków trwałych (dodatkowych części/urządzeń), koszty takiej operacji nie mogą zostać sfinansowane z grantu. Określenie „większej modyfikacji aparatury” należy rozumieć jako związanej z zakupem środków trwałych lub pochłaniającej większość dostępnych środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów (>50%). Innym kryterium jest długotrwała zmiana profilu działania aparatury pod kątem konkretnego typu eksperymentów. Takie modyfikacje będą dopuszczalne, jeśli będą odpowiednio merytorycznie uzasadnione i będą finansowane przez wnioskodawcę. Za każdym razem zasadność „większych modyfikacji” będzie rozpatrywana przez Radę Projektu i będzie elementem oceny wniosku.
    8. Po zakończeniu badań, w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Projektu na adres email: cd‑xfel@ifpan.edu.pl raport zawierający:
       1. informacje nt. badań (miejsce, termin, temat);
       2. zwięzłe informacje o przebiegu badań (poznane techniki badawcze, realizowane tematy badawcze etc.).
    9. Nieprzekazanie raportu w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem przez Radę Projektu kolejnego wniosku.
    10. Publikacje wyników badań muszą być opatrzone informacją o następującej treści: „*Publikacja powstała w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Nauki na podstawie umowy nr 2022/WK/13*” - lub jej odpowiednikiem w języku obcym.

Załączniki:

1. Wzór wniosku wraz z informacją nt. RODO

Wzór wniosku wraz z informacją nt. RODO Załącznik 1

**Wniosek o sfinansowanie prowadzenia badań wstępnych i szkoleniowych w Centrach Doskonałości XFEL w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.t. „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)”**

1. Informacje na temat wnioskodawcy:

- imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………

- tytuł/stopień naukowy: ………………………………………………………………………………………………………

- podmiot macierzysty: …………………………………………………………………………………………………………

- dane kontaktowe uprawnionego/uczestnika: ……………………………………………………………………

- numer ORCID lub analogiczny – jeśli jest przypisany: …………………………………………………………

- CV naukowe (może być dołączone jako osobny załącznik)

1. Zwięzła (do 250 słów) informacja o prowadzonej przez uprawnionego działalności naukowej, w szczególności jej związku z badaniami XFEL lub technologii XFEL

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

1. Zwięzły opis związku planowanych badań wstępnych lub szkoleniowych, zawierający zakres oczekiwanego wsparcia ze strony CD XFEL

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

1. Kosztorys wyjazdu obejmujący koszty określone w pkt 5 Regulaminu oraz łączną kwotę brutto, o jaką występuje uprawniony, wyrażoną w PLN:

Koszt podróży ……………………… PLN na trasie z ……………….. do …………………, środek transportu:

Koszt zakwaterowania: …………….. PLN w okresie od ……………. do ……….……

Koszt diet (jeżeli przysługują uprawnionemu): …………PLN w okresie od ……………. do ……….……

Koszt diety dojazdowej (jeżeli przysługuje uprawnionemu): ………………. PLN

Koszt wizy do kraju w którym wydarzenie jest organizowane (jeżeli dotyczy)………………PLN  
Inne koszty poniesione przez uczestnika wydarzenia, które są pokrywane przez jednostkę macierzystą, a nie zostały powyżej wymienione: …………. PLN

**Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych w ramach Konsorcjum  
 „XFEL – NADZÓR”**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są niżej wymienieni członkowie konsorcjum:
   1. **Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)** z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock, instytut badawczy mający status dużego przedsiębiorcy, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171393, REGON: 001024043, NIP 5320100125, BDO 00004834 - w zakresie:

* sprawowania nadzoru nad realizacją projektu
* rozpatrywania i rozliczania wniosków o finansowanie ze środków projektu
* składania do MNiSW raportów z realizacji projektu
* informowania o kolejnych wydarzeniach (spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkołach, sesjach naukowych, stażach, badaniach naukowych, szkoleniach etc.) związanych z realizacją grantu MNiSW p.t. „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)”
* sprawowania funkcji nadzorczych w organach XFEL, takich jak: XFEL Council, AFC (Administrative and Finance Committee), merytorycznych grupach roboczych oraz udział w innego typu spotkaniach organizowanych przez XFEL GmbH z koniecznością zapewnienia reprezentacji Polski
* wsparcia polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu XFEL jako jednego z priorytetowych instrumentów badawczych niezbędnych do realizacji nowatorskich badań naukowych;
  1. **Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk** w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-668), przy al. Lotników 32/46, NIP: 525-000-92-75, REGON: 000326061 - w zakresie:
* wsparcia polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu XFEL jako jednego z priorytetowych instrumentów badawczych niezbędnych do realizacji nowatorskich badań naukowych;
* organizacji sesji naukowych o tematyce związanej z badaniami z wykorzystaniem XFEL w trakcie konferencji i sympozjów organizowanych w Polsce;
* organizacji warsztatów tematycznych poświęconych badaniom z wykorzystaniem XFEL;
* organizacji wyjazdów polskich naukowców na konferencje i warsztaty o tematyce związanej z XFEL oraz spotkań indywidualnych z badaczami zaangażowanymi w prace z wykorzystaniem XFEL;
* prowadzenia badań wstępnych;
* uruchomienia Centrów Doskonałości XFEL i prowadzenia szkoleń;
* rozpatrywania i rozliczania wniosków o finansowanie ze środków projektu;
* informowania o kolejnych wydarzeniach (spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkołach, sesjach naukowych, stażach, badaniach naukowych, szkoleniach etc.) związanych z realizacją grantu MNiSW p.t. „*Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)*”.

1. **Uniwersytet Warszawski** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, 00-927 Warszawa - w zakresie:

* wsparcia polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu XFEL jako jednego z priorytetowych instrumentów badawczych niezbędnych do realizacji nowatorskich badań naukowych;
* organizacji sesji naukowych o tematyce związanej z badaniami z wykorzystaniem XFEL w trakcie konferencji i sympozjów organizowanych w Polsce;
* organizacji warsztatów tematycznych poświęconych badaniom z wykorzystaniem XFEL;
* organizacji wyjazdów polskich naukowców na konferencje i warsztaty o tematyce związanej z XFEL oraz spotkań indywidualnych z badaczami zaangażowanymi w prace z wykorzystaniem XFEL;
* prowadzenia badań wstępnych;
* uruchomienia Centrów Doskonałości XFEL i prowadzenia szkoleń;
* rozpatrywania i rozliczania wniosków o finansowanie ze środków projektu;
* informowania o kolejnych wydarzeniach (spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkołach, sesjach naukowych, stażach, badaniach naukowych, szkoleniach etc.) związanych z realizacją grantu MNiSW p.t. „*Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)*”.

1. **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, z siedzibą w Poznaniu (61-712), ul. H. Wieniawskiego 1, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293 - w zakresie:

* wsparcia polskiego środowiska naukowego w wykorzystaniu XFEL jako jednego z priorytetowych instrumentów badawczych niezbędnych do realizacji nowatorskich badań naukowych;
* organizacji sesji naukowych o tematyce związanej z badaniami z wykorzystaniem XFEL w trakcie konferencji i sympozjów organizowanych w Polsce;
* organizacji warsztatów tematycznych poświęconych badaniom z wykorzystaniem XFEL;
* organizacji wyjazdów polskich naukowców na konferencje i warsztaty o tematyce związanej z XFEL oraz spotkań indywidualnych z badaczami zaangażowanymi w prace z wykorzystaniem XFEL;
* prowadzenia badań wstępnych;
* uruchomienia Centrów Doskonałości XFEL i prowadzenia szkoleń;
* rozpatrywania i rozliczania wniosków o finansowanie ze środków projektu;
* informowania o kolejnych wydarzeniach (spotkaniach, konferencjach, warsztatach, szkołach, sesjach naukowych, stażach, badaniach naukowych, szkoleniach etc.) związanych z realizacją grantu MNiSW p.t. „*Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)*”.

Z uczestnikami konsorcjum może się Pani/Pan skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnioną na stronach internetowych poszczególnych uczestników Konsorcjum.

1. Pani/Pana dane osobowe, obejmujące imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, stanowisko, tytuł/stopień naukowy, miejsce, okres i rodzaj zatrudnienia, wynagrodzenie z tytułu projektu, będą przetwarzane w celach realizacji postanowień Umowy Konsorcjum zawartej w dniu złożenia ostatniego podpisu elektronicznego przez Strony, tj. 29.03.2023 r., w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia projektu „XFEL-NADZÓR II”, w tym także w celu informacyjnym, rozsyłania zaproszeń na konferencje organizowane w ramach konsorcjum, zaproszeń do spotkań i realizacji wniosków o finansowanie oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów (art.6 ust.1 lit. f RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach (art. 6 ust. 1 lit. c).
2. Uczestnicy konsorcjum będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas, w jakim zgodnie z § 2 ust. 3 Umowy Konsorcjum, Instytut Fizyki PAN będzie pełnił funkcję Partnera Konsorcjum „XFEL-NADZÓR II”, odpowiedzialnego za realizację zadania nr 2a „Centrum doskonałości w zakresie badań z użyciem XFEL”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, przy czym nie krócej niż okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji prowadzonego projektu, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Konsorcjum.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem na podstawie przepisów prawa, a także osoby upoważnione przez Administratorów do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współtworzące Konsorcjum „XFEL-NADZÓR II”, wymienione w Umowie Konsorcjum i podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w Umowie Konsorcjum.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia ich przetwarzania; prawo do wniesienie sprzeciwu oraz prawo do usunięcia danych osobowych, o ile realizacja tych praw będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza, w Pani/Pana ocenie, przepisy RODO.
7. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest bezpośrednio Pani/Pan.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości wzięcia udziału w działaniach opisach treścią Umowy Konsorcjum.
9. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.